CHI900D/920D扫描电化学显微镜

电化学扫描显微镜(SECM)发明于1989年并获得美国专利。CH Instruments与University of Taxes at Austin的化学系的 Allen J. Bard教授合作实现了电化学扫描显微镜的仪器商品化,从而使得这一强有力的研究方法走进了更多的实验室。

扫描电化学显微镜与扫描隧道显微镜(STM)的工作原理类似。但SECM测量的不是隧道电流,而是由化学物质氧化 或还原给出的电化学电流。尽管SECM的分辨率较STM低,但SECM的样品可以是导体,绝缘体或半导体,而STM只限 于导体表面的测量。SECM除了能给出样品表面的地形地貌外,还能提供丰富的化学信息。其可观察表面的范围也大得

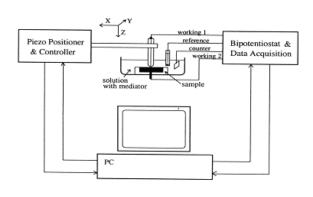
在SECM的实验中,探头先移动到非常靠近样品表面,然后在X-Y的平面上扫描。探头是双恒电位仪的第一个工作 电极。如果样品也是导体,则通常作为第二个工作电极。探头的电位控制在由传质过程控制的氧化或还原的电位。而样 品的电位被控制在其逆反应的电位。由于探头很靠近样品,探头上的反应产物扩散到样品表面又被反应成为原始反应物 并回到探头表面再作用,从而造成电流的增加。这被称为"正反馈"方式。正反馈的程度取决于探头和样品间的距离。 如果样品是绝缘体, 当探头靠近样品时, 反应物到电极表面的扩散流量受到样品的阻碍而造成电流的减少。这被称为" 负反馈"方式。负反馈的程度亦取决于探头和样品间的距离。探头电流和探头与导体或绝缘体样品间的距离的关系可通 过现有理论计算得到。

基于以上特性,SECM已在多个领域发现了许多应用。SECM能被用于观察样品表面的化学或生物活性分布,亚单 分子层吸附的均匀性,测量快速异相电荷传递的速度,一级或二级随后反应的速度,酶-中间体催化反应的动力学,膜 中离子扩散,溶液/膜界面以及液/液界面的动力学过程。SECM还被用于单分子的检测,酶和脱氧核糖核酸的成像,光 合作用的研究,腐蚀研究,化学修饰电极膜厚的测量,纳米级刻蚀,沉积和加工,等等。SECM的许多应用或是其他方 法无法取代的,或是用其他方法很难实现的。

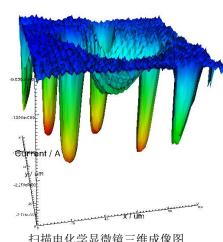
CHI900D/920DSECM是CHI900C/920C的改进型。仪器由双恒电位仪/恒电流仪,高分辨的三维定位装置,和样品/ 电解池架子组成。三维定位装置采用步进电机(CHI900D)或者步进电机与压电晶体的组合(CHI920D),可允许50毫米的 运行距离并达到纳米的空间分辨。与CHI900B/910B采用的步进电机相比,新的步进电机的线性度和分辨率都明显改 善。步进电机移动平台的分辨率可达8纳米。这使得大部分SECM的应用可以仅用步进电机定位器(CHI900D)来实现。从 而进一步降低了仪器的价格。在需要不断调整定位器而达到电流控制或其它控制的情况下,可采用步进电机与压电晶体 闭环控制定位器的组合(CHI920D)。CHI920D的压电晶体闭环控制定位器为XYZ三维空间。

双恒电仪集成了数字信号发生器和高分辨数据采集系统。电位范围为±10V,电流范围为±250mA。仪器的噪声极 低,其电流测量可低于1pA。两个工作电极的电位可单独控制,也允许同步扫描或阶跃。与CHI900B相比,CHI900D在 保持低噪声的条件下,速度大为提高。信号发生器的更新速率为10MHz,数据采集采用两个同步16位高分辨低噪声的 模数转换器,双通道同时采样的最高速率为1MHz。循环伏安法的扫描速度为1000V/s时,电位增量仅0.1mV,当扫描速 度为5000V/s时,电位增量为1mV。仪器增加了交流测量方法,如交流阻抗的测量频率可达1MHz,交流伏安法的频率 可达10KHz。CHI900D仍具备恒电流仪,正反馈iR降补偿,用于旋转电极转速控制的模拟电压输出信号(0-10V),外部信 号输入通道,以及一个16位高分辨高稳定的电流偏置电路。

除了SECM成像以外,仪器还提供探头扫描曲线,探头逼近曲线和表面成像处理。探头可沿X,Y,或Z的方向扫 描,探头和第二工作电极的电位可独立控制并分别测量两个通道的电流。当电流达到某一设定值时,探头会停止扫描。 探头逼近表面时采用PID控制,可自动调节移动步长使得快速逼近但又避免探头碰撞样品表面。仪器的控制软件是多用 户界面的视窗程序,十分友好易用。仪器的其他特点还包括灵活的实验控制,数据分析,并集成了三维图形。除了电流 检测方式,探头的电位也能被检测,从而允许用电位法做SECM。仪器还允许多种常规电化学测量方法。



扫描电化学显微镜示意图



扫描电化学显微镜三维成像图

硬件参数指标

高分辨的三维定位装置:

步进电机XYZ分辨率: 8nm (CHI900D) 步进电机加闭环压电晶体XYZ分辨率: 1.6nm (CHI920D) XYZ移动距离: 50 mm

恒电位仪/双恒电位仪

- 零阻电流计
- 2, 3, 4电极结构
- 浮动地线或实地
- 两个通道最大电位范围: ±10 V
- 最大电流: ±250 mA 连续(两个通道电流之和), ±350 mA 峰值
- 槽压: ±13 V
- 恒电位仪上升时间: <1 μs, 通常 0.8 μs
- 恒电位仪带宽(-3分贝): 1 MHz
- 所加电位范围: ±10 mV, ±50 mV, ±100 mV, ±650 mV, ±3.276 V, ±6.553 V, ±10 V
- 所加电位分辨: 电位范围的0.0015%
- 所加电位准确度: ±1 mV,满量程的±0.01%
- 所加电位噪声: <10 μV 均方根植
- 测量电流范围: ±10 pA 至 ±0.25 A, 12量程
- 测量电流分辨: 电流量程的0.0015%, 最低 0.3 fA
- 电流测量准确度: 电流灵敏度大于等于1e-6 A/V时为 0.2%, 其他量程1%
- 输入偏置电流: < 20 pA

恒电流仪

- 恒电流范围: 3 nA 250 mA
- 所加电流分辨率: 电流范围的0.03%
- 测量电位范围(V): ±0.025, ±0.1, ±0.25, ±1, ±2.5, ±10
- 测量电位分辨率: 测量范围的0.0015%

Electrometer: 电位计

- 参比电极输入阻抗: 1e12 欧姆
- 参比电极输入带宽: 10 MHz
- 参比电极输入偏置电流: <= 10 pA @ 25°C

波形发生和数据获得系统

- 快速信号发生更新速率: 10 MHz, 16位分辨
- 快速数据采集系统: 16位分辨ADC, 双通道同步采样, 采样速率每秒1,000,000 点
- 外部信号记录通道最高采样速率1M Hz

其他特点

- 自动或手动iR降补偿
- 电流测量偏置: 满量程, 16位分辨, 0.003% 准确度
- 电位测量偏置: ±10V, 16位分辨, 0.003% 准确度
- 外部电位输入
- 电位和电流的模拟输出
- 可控电位滤波器的截止频率: 1.5 MHz, 150 KHz, 15 KHz, 1.5 KHz, 150 Hz, 15 Hz, 1.5 Hz, 0.15 Hz
- 可控信号滤波器的截止频率: 1.5 MHz, 150 KHz, 15 KHz, 1.5 KHz, 150 Hz, 15 Hz, 1.5 Hz, 0.15 Hz
- 旋转电极控制电压输出: 0-10V 对用于 0-10000 rpm的转速, 16位分辨, 0.003% 准确度, 需要某些旋转电极装置
- 通过宏命令可以控制数字输入输出线
- 内闪存储器可迅速更新程序

实验技术

扫描探头技术:

表面成象处理 (SPC) 探头扫描曲线 (PSC, X, Y, Z方向) 探头逼近曲线 (PAC) 扫描电化学显微镜 (SECM) Z探针恒电流控制 PSC和SECM允许恒高度、恒电流、电位计、阻抗模式

电位扫描技术:

循环伏安法 (CV) 线性扫描伏安法 (LSV) TAFEL图 (TAFEL)

电位阶跃和脉冲技术:

阶梯伏安法(SCV) 计时电流法 (CA) 计时电量法 (CC) 差分脉冲伏安法 (DPV) 常规脉冲伏安法 (NPV) 差分常规脉冲伏安法 (DNPV) 方波伏安法 (SWV)

交流技术:

交流伏安法 (ACV) 二次谐波交流伏安法 (SHACV) 傅里叶变换交流伏安法 (FTACV) 交流阻抗 (IMP) 交流阻抗-电位 (IMPE) 交流阻抗-时间 (IMPT)

恒电流技术:

计时电位法 (CP) 电流扫描计时电位法 (CPCR) 多电流阶跃 (ISTEP) 电位溶出分析 (PSA)

其它电化学测量技术:

时间-电流曲线 (i-t)

差分脉冲安培法 (DPA) 双差分脉冲安培法 (DDPA) 三脉冲安培法 (TPA) 积分脉冲电流检测 (IPAD) 扫描-阶跃混和方法 (SSF) 多电位阶跃 (STEP) 流体力学调制伏安法 (HMV) 控制电位电解库仑法 (BE) 电化学噪声测量 (ECN) 开路电位-时间曲线 (OCPT) 各种溶出伏安法 电位计

实验参数

- CV和LSV扫描速度: 0.000001V/s 至 10,000 V/s, 双通道同步扫描
- 扫描时的电位增量: 0.1 mV (当扫速为 1,000 V/s时)

- USB口数据通讯
- 电解池控制: 通氮,搅拌,敲击(需要特殊电解池系统)
- 实时绝对和相对距离显示
- 实时探针和基底电流显示
- 双通道模式: CV, LSV, CA, DPV, NPV, SWV, i-t
- CV数字模拟器和拟合器,用户定义反应机理
- 交流阻抗模拟器和拟合器
- 最大数据长度: 256K-16,384K可选择
- 仪器尺寸: 两个 37 cm (宽) × 23 cm (深) × 12 cm (高)
- 仪器重量: 7 kg

- CA和CC的脉冲宽度: 0.0001 至 1000 sec
- CA的最小采样间隔: 1 μs, 双通道同步
- CC的最小采样间隔: 1 μs
- CC模拟积分器
- DPV和NPV的脉冲宽度: 0.001 至 10 sec
- SWV频率: 1 Hz至 100 kHz
- i-t 的最小采样间隔: 1 μs, 双通道同步
- ACV频率范围: 0.1 Hz 至 10 kHz
- SHACV频率范围: 0.1 Hz 至 5 kHz
- FTACV频率范围: 0.1 Hz 至 50Hz, 可同时获取基波, 二次谐波, 三次谐波, 四次谐波, 五次谐波, 六次谐波的ACV数据
- 交流阻抗: 0.00001 Hz 至 1 MHz
- 交流阻抗波形幅度: 0.00001 V 至 0.7 V 均方根值

